

виях (n_s и T_e/T) с практически совпадающими параметрами структур (толщины спайсера, величины подвижностей).

Найденные величины τ_e используем для оценок времени релаксации импульса τ_p по зависимостям $T_e(E, B)$ (рис. 1 и из [15]):

$$T_e = T \left[1 + \left(\frac{E}{sB} \right)^2 \frac{\tau_e}{\tau_p} \lg^2 \theta \right], \quad (2)$$

где s — скорость звука, $\lg \theta$ — угол Холла. Расчеты приводят к результату: $\tau_p(I) = 0.96, 7.5$ и $2.4 \cdot 10^{-12}$ с, $\tau_p(II) = 4.6, 10.4$ и $7.0 \cdot 10^{-2}$ с для B_{1-3} . Использование выражения для $T_e(E, B)$ без учета поля Холла приводит к явно заниженным результатам ($\approx 10^{-14}$ с). Полученные величины τ_p хорошо согласуются с $\tau_p' = 1.0 \cdot 10^{-12}$ с и $\tau_p'' = 7.3 \cdot 10^{-12}$ с, найденным по температуре Дингла ($T=5.9$ К) и подвижности μ при 4.2 К.

Хотя применение теории [15] к двумерному газу электронов проблематично, но, согласно [13], релаксационные параметры τ_e и τ_p 2D-электронов близки к объемным аналогам. Так что полученные нами данные несут достоверную информацию о процессах релаксации 2D-электронов в квантующем магнитном поле.

Список литературы

- [1] Быковский Ю. А., Елесин В. Ф., Кадушкин В. И., Протасов Е. А. // Письма ЖЭТФ. 1969. Т. 10. В. 6. С. 237—240.
- [2] Быковский Ю. А., Елесин В. Ф., Гарифуллин И. А., Кадушкин В. И., Протасов Е. А., Родионов А. Г. // Изв. вузов СССР. Физика 1972. № 2. С. 96—100.
- [3] Кадушкин В. И., Садофеев Ю. Г., Суслов А. И. // ФТП. 1983. Т. 25. В. 7. С. 1933—1937.
- [4] Hönelein W., Laudwehr G. // Surf. Sci. 1982. V. 113. P. 260—266; 1984. V. 142. P. 82—85.
- [5] Долгополов В. Г., Шашкин А. А., Дорожкин С. И. // ЖЭТФ. 1985. Т. 89. В. 6 (12). С. 2113—2123.
- [6] Inone M., Hijatajii S., Hida H., Nambu K., Hashimoto H., Inuishi Y. // 9 Int. Symp. «Gallium Arsenide and Related Comp.». Japan, 1981. P. 257—262.
- [7] Sakaki H., Hirakawa K., Yoshino J., Svensson S. P., Sekiguchi Y., Hotta T., Nishii S., Miura N. // Surf. Sci. 1984. V. 142. P. 306—313.
- [8] Hirakawa K., Sakaki H. // Appl. Phys. Lett. 1986. V. 49 (14). P. 889—891.
- [9] Блюмина М. Г., Денисов А. Г., Полянская Т. А., Савельев И. Г., Сеничкин А. П., Шмарцев Ю. В. // Письма ЖЭТФ. 1986. Т. 44. В. 5. С. 257—260.
- [10] Крещук А. М., Мартисов И. Ю., Полянская Т. А., Савельев И. Г., Сайдапов И. И., Шик А. Я., Шмарцев Ю. В. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 4. С. 604—608. Sol. St. Commun. 1988. V. 65. N 10. P. 1189—1192.
- [11] Денисов А. А., Кадушкин В. И., Сеничкин А. П. // Тез. докл. V Всес. конф. «Тройные соединения и их применение». Кишинев, 1987. С. 175.
- [12] Кадушкин В. И., Денисов С. А., Сеничкин А. П. // ФТП. 1989. Т. 23. В. 7. С. 71—74.
- [13] Карпус В. // ФТП. 1986. Т. 20. В. 1. С. 12—19.
- [14] Коган Ш. М. // ФТП. 1962. Т. 4. В. 9. С. 2474—2484.
- [15] Злобин А. М., Зырянов П. С. // ЖЭТФ. 1970. Т. 58. В. 3. С. 952—961.

Получено 16.06.1989
Принято к печати 23.01.1990

ФТП, том 24, вып. 6, 1990

АНИЗОТРОПИЯ КВАНТОВЫХ ОСЦИЛЛАЦИЙ МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЯ И ПРОВОДИМОСТИ ГЕТЕРОСТРУКТУР С 2D-ЭЛЕКТРОНАМИ

Кадушкин В. И., Сеничкин А. П.

1. В [1, 2] сообщалось о наблюдении анизотропии подвижности μ 2D-электронов селективно-легированной гетероструктуры (ГСЛ) $n\text{-Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$. Это явление связывается с наличием протяженных атомных ступеней на границе раздела гетероперехода. Авторами [3] показано, что в двумерном канале

гетероструктуры с профицированной поверхностью границы раздела гетероперехода следует ожидать перераспределение электронной плотности n , и, как следствие этого, анизотропию типа [1, 2], так что вопрос о природе анизотропии свойств двумерных полупроводниковых систем с профицированной поверхностью в связи с поисками квазиодномерной проводимости актуален и остается открытым.

Нами выполнены комплексные исследования кинетических эффектов ГСЛ $n\text{-Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As/GaAs}$ ($x \approx 0.30$), выращенных на подложках с сильной разориентацией плоскости (100). Для усиления эффекта анизотропии гетероструктуры с 2D-электронами выращивались на подложках с различным содержанием остаточных примесей, определяемых по оже-спектрам относительно цинка галлия: кислорода — 5.5—16 %, углерода — 12—89 %. Морфология структур изучалась с помощью просвечивающего электронного микроскопа методом

угольных реплик с оттенением золотом.

Измерены температурные характеристики проводимости $\sigma(T)$, квантовые осцилляции Шубникова — де-Гааза (ШдГ) и классическое магнитосопротивление в слабом

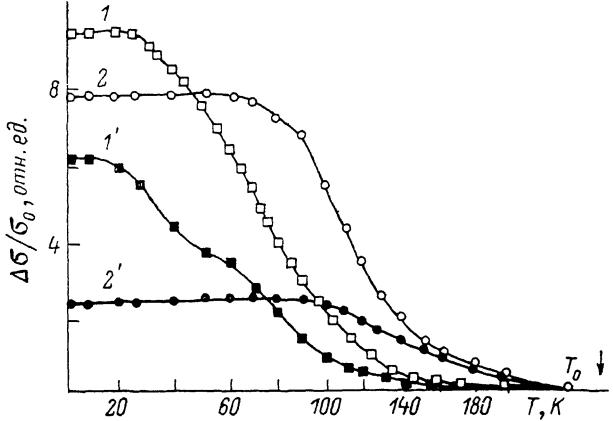


Рис. 1. Анизотропия температурных характеристик проводимости.

Номера кривых соответствуют номерам образцов, n_s , cm^{-2} : 1 — 4.85×10^{11} (5 % С), 2 — $8.08 \cdot 10^{11}$ (11 % С). 1, 2 — направление [110], 1', 2' — [110]. Масштаб зависимости 1 — 1 : 2.

поле. Эффекты анизотропии исследовались на узких длинных образцах, ориентированных по направлениям [110] и [110] (отношение длины к ширине от 3 до 7). Контакты к образцам создавались вживлением индия в атмосфере водорода. Применялась обычная экспериментальная техника. Измерения выполнялись для направлений «+» и «-» магнитного и «тянущего» электрического полей на образце. Экспериментальному исследованию подвергнуты около 20 структур с $n_s = (0.4 \div 3.7) \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2}$ и $\mu = (17.9 \div 75.9) \cdot 10^3 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$ (при $T = 77 \text{ K}$).

2. На рис. 1 и 2 показаны типичные зависимости проводимости σ от T , приведенные к $T_0 = 273 \text{ K}$, и осцилляции ШдГ поперечного магнитосопротивления при 4.2 К. Проводимость в низкотемпературной области обнаруживает анизотропию, по величине более сильную, чем в [1, 2]. Период осцилляций, измеренный по наклону зависимостей положений экстремумов $1/B_N$ от N — номера магнитной подзоны Ландау, а следовательно, и концентрация 2D-электронов по направлениям [110] и [110] с точностью 0.5 % оказались равными. Два обстоятельства указывают на связь наблюдаемого явления с подвижностью носителей в двумерном канале. Прямые измерения отношения подвижностей $\gamma_\mu = \mu^{[110]} / \mu^{[110]}$ по классическому магнитосопротивлению $\Delta\sigma / \rho_0 = \xi(\mu B)^2$ в области плато на $\sigma(T)$ дают γ_μ для образцов: 1 — 1.3, 2 — 1.2, 3 — 1.1. С другой стороны, по магнитополевой зависимости амплитуды осцилляций была определена температура Дингла [4]: для образца 1 $T_D^{[110]} = 4.5 \text{ K}$, $T_D^{[110]} = -7.2 \text{ K}$, 2 — $T_D^{[110]} = 12.4 \text{ K}$, $T_D^{[110]} = 16.5 \text{ K}$, 3 — $T_D^{[110]} = 10.1 \text{ K}$, $T_D^{[110]} = 11.2 \text{ K}$. Очевидна корреляция с данными по измерению анизотропии подвижности с учетом того, что $T_D = e\hbar/km^* \mu$. Температура Дингла — это фактор нетеплового, столкновительного уширения уровней Ландау. Установленная связь между n_s и μ исследованных образцов (с максимумом μ при $n_s \approx 10^{12} \text{ см}^{-2}$) показывает, что причиной, ограничивающей подвижность и вызывающей соответствующее уширение T_D , являются шероховатости поверхности границы раздела гетероперехода [5]. Причем шероховатости имеют характер, направленный преимущественно в [110].

Морфология поверхности также обнаруживает направленный рельеф, но однозначной корреляции характера рельефа и установленной нами анизотропии свойств не имеется. Более того, как следует из всей совокупности измерений, остаточные примеси играют второстепенную роль. Основной причиной анизотропии электрофизических свойств является формирование квазиодно-

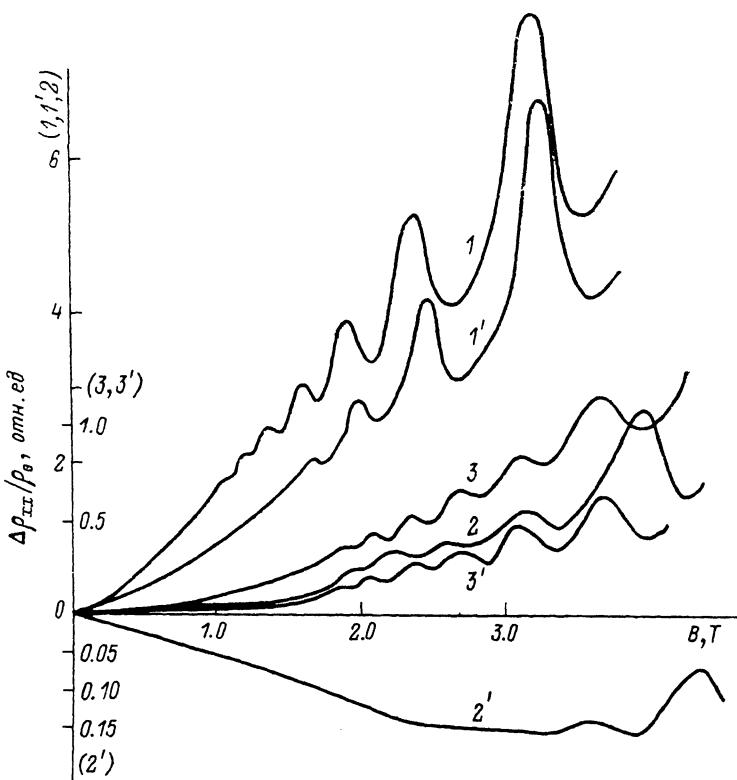


Рис. 2. Анизотропия поперечного магнитосопротивления в осцилляциях ШдГ.

1,2 — то же, что и на рис. 1. Образец 3 — $n_s = 9.51 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-2}$ (16 % С). 3 — направление [110], 3' — [1\bar{1}0]

мерных высокопроводящих состояний в двумерном канале ГСЛ на вицинальной поверхности подложки.

Таким образом, впервые непосредственными измерениями показано, что обнаруженная анизотропия низкотемпературной проводимости и магнитосопротивления (в классических и квантующих полях) ГСЛ $n\text{-Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As/GaAs}$ с 2D-электронами обусловлена анизотропией их подвижности.

Список литературы

- [1] Kuan T. S., Wang W. J., Mendez E. E., Esaki L. // Bull. Am. Phys. Soc. 1985. V. 30. N 3. P. 207.
- [2] Lin J. E., Tsui D. C. // Bull. Am. Phys. Soc. 1985. V. 30. N 3. P. 207.
- [3] Шилк А. Я., Шмарцев Ю. В. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 6. С. 1091—1095.
- [4] Кадушкин В. И. // ФТП. 1981. Т. 15. В. 2. С. 230—240.
- [5] Аядо Т., Фаулер А., Стерн Ф. Электронные свойства двумерных систем. М., 1985. 415 с.

Получено 3.07.1989
Принято к печати 23.01.1990